



直接訪問產品

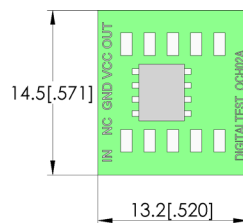
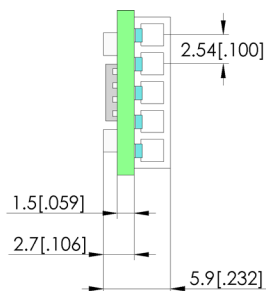
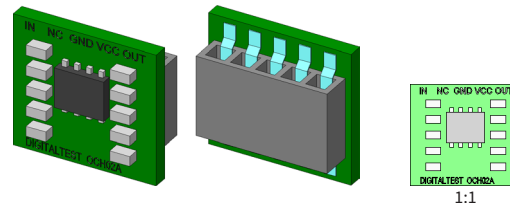
- 开路测试用组件,用于半导体芯片的电容式测试,检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于 Digitaltest 测试系统

### 使用

OpensCheck 电路板用于集成电路的电容测试,可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。

### 交付内容

电路板 OCH 02



### 一般数据

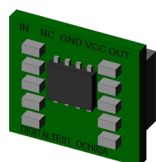
产品组:	开路测试
结构系列:	OTC
类型:	Digitaltest opens test
规格:	
配件类型:	扩展配件
交付状态:	电路板
宽度:	13,2 mm
高度:	5,9 mm
重量:	0,01 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

### 适用于

真空测试治具 (VA): VA xxxx/MTSxxx

### 技术数据

长度: 14,5 mm  
 外部尺寸 (宽x深x高): 13,2 x 14,5 x 5,9 mm



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467 Konstanz, 德国  
 中央办公室: +49 7531 8105-0  
 客户热线: +49 7531 8105-888  
 传真 +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com

